# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-239624

(43) Date of publication of application: 24.10.1986

(51)Int.Cl.

H01L 21/30

H01J 37/20

H01J 37/28

H01J 37/305

(21)Application number: 60-081080

(71)Applicant: TOSHIBA MACH CO LTD

(22) Date of filing:

16.04.1985

(72)Inventor:

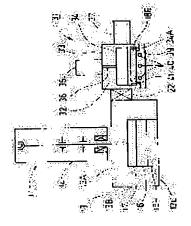
SUZUKI AKIRA

# (54) APPARATUS AND PROCESS OF LOADING

# (57) Abstract:

PURPOSE: To improve the image-drawing precision by a method wherein, when an image-drawn material such as wafer etc. is contained in an electron beam imagedrawing apparatus, an airtightly sealed vacuum chamber is connected to the image drawing-apparatus through the intermediary of a valve and the image drawn material heated up to specified temperature is, after positioning, carried to the image-drawing apparatus.

CONSTITUTION: An electron beam mirror cylinder 14 is installed up-right in the central part of a ceiling plate 13A of a housing 13 containing a bottom plate 13C, a base 15, a saddle 16 and a stage 17 to constitute an electron beam image-drawing apparatus while the stage 17 is loaded with an image-drawn material to be processed as specified. In such a constitution, an airtightly sealed chamber 33 is connected to one of the side walls of housing 13 through the intermediary of a valve 22 while a thermostatic member 39 with fluid



channels 40 flowing water or air is provided on the bottom part of a space in the chamber 33. Next the thermostatic member 39 is loaded with the image-drawn material by a loader 37 to be heated up to specified temperature on the surface 41 of member 39. Finally the image-drawn material held by a magazine 34 to be positioned by a lift 35 is carried to the stage 17 passing through the valve 22.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]



[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

# ⑪特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報(A) 昭61-239624

@Int\_Ci\_4

識別記号

庁内整理都号

@公開 昭和61年(1986)10月24日

H 01 L 21/30 H 01 J 37/20 37/28 37/305 L-7376-5F 7129-5C 7129-5C

7129-5C

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

69発明の名称

ローディング装置およびローディング方法

②特 願 昭60-81080

②出 願 昭60(1985)4月16日

⑦発 明 者

鈴木

章

沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社沼津事業所内

⑪出 願 人 東芝機械株式会社

東京都中央区銀座4丁目2番11号

## 旺 郷 二二

1. 発明の名称

、ローディング装置およびローディング方法

- 2. 特許請求の範囲
  - 文字の処理室に対する被処理材のローディンク装置において、前記処理室に通ずる密閉可能なチャンパと、被処理材を載置すべく前配チャンパ内に設けられたマガジンと、同マガジンに載置されている被処理材に接触可能に前記チャンパに設けられると共に温度制御される温度調整部材とを具備することを特徴とするローディング装置。
  - 2. マガジンが上下に移動可能で上下2段の被処理材収納部を有し、温度調整部材が被処理材の下面または上面に対向して設けられていることを特徴とする特許謝水の範囲第1項記載のローディング装置。
  - チャンパが、パルプを介して別の密閉可能な チャンパに接続され、被処理材を大気側との間

で交換する際にも真空に保ち得るように構成されていることを特徴とする特許請求の範囲第1または2項記載のローディング装置。

- 4. 温度調整部材に接触している被処理材の温度 が温度計によって検出されるようになっている ことを特徴とする特許請求の範囲第1,2また は3項記載のローディング装置。
- 5. 温度調整部材がチャンパに対して断熱的に取付けられていることを特徴とする特許請求の範囲第1,2,3または4項記載のローディング装置。
- 6. 温度調整部材中に個温の流体を通すよりになっているととを特徴とする特許額水の範囲第1 、2、3、4または5項配載のローディング装置。
- 7. 温度調整部材が被処理材との接圧方向に移動 可能に取付けられていることを特徴とする特許 請求の範囲第1,2,3,4,5または6項配 載のローディング装置。
- 8. 真空の処理室に通する密閉可能なチャンパ内

- 2 -

のマガシンに収納した被処理材を、 跛チャンパ が真空状態になされている状態で、 酸チャンパ に散けられている温度 調整部材に接触させ、 被 処理材の温度を処理室内にあって被処理材を設置するステージの温度と整合させた後、前能マガシンからステージへ移すことを特徴とするローディング方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

## (発明の属する技術分野)

本発明は、電子ビーム描画装置や電子ビーム寸 法測定装置において、被描画材であるマスクガラ スやウェハ等の基板、この基板を保持したホルダ、 或いは被測定材であるレチクル等の被処理材をス テージに装填するためのローディング装置および それによるローディング方法に関する。

### ( 従来技術)

電子ヒーム描画装置を例にして従来のローディング装置の一例を第6図により述べる。同図においては11は電子ヒーム描画装置、12はローディング装置であって、電子ヒーム描画装置11の

**- 3 -**

され、チャンパ21内のマガジン23は昇降機構24にロッド25を介して接続されている。マガジン23内には上からホルダ18A・18Cそして18D等が収納されてがり、これらのホルダ18A等は、ハウジング13内のホルダ18Bでローディングされたりフェーディングされたりする。なかマガジン23の上から2番目が空になっているのは、ことに収納されたいたホルダ18Bがハウジング13内にローディングされたいかが18Bがハウジング13内にローディングされるとになる。

このようなローディング装置において、描画す みのホルダを取出し新しいホルダをマガジン 2 3 に装填するには、先づパルブ 2 2 を閉じ空間 2 1 A に不図示のリークパルブから N2等のガスをリー クさせた後、チャンパ 2 1 の不図示の扉を開いて 描画ずみのホルダと新しいホルダを交換する。次 いで上記したリークパルブと扉を閉じ、不図示の

真空の処理室を形成するハウジング 1 3 の上部に は電子ヒーム鏡筒14が設けられている。ハウジ ング13内のペース15にはサドル16が左右動 可能に載置され、サドル16上にはステージ17 . が紙面垂直方向へ移動可能に製置され、ステージ 17上には不図示の基板を固定したホルダ18 B が支持されており、ホルダ18Bは不図示の戲劇 機構による前記サドル16とステージ17の移動 によりXおよびY方向の移動および位置が制御さ れるようになっている。またハウジング18は天 井板 1 3 A、 側盤 1 3 B そして底板 1 3 C 等から 構成され、それぞれに恒温水通路(図示せず)を 散けるととにより、ハウシンク13内のペース 1 5 ないしステージ1 7 等を恒温に保持するよう になっている。そして電子ヒーム14a00N・ OFFと偏向等により前記ステージ17上に設置 されている葢板に推画を行なり。

一方、ローディング装置 1 2 は密閉可能 左空間 2 1 A を有するチャンパ 2 1 を有し、チャンパ 2 1 はパルプ 2 2 を介してハウジング 1 3 に接続

- 4 -

ΔL=L×α×t=170×23.5×10<sup>-6</sup>×0.5+0.002 (ただし、αはアルミニウムの線膨張係数) 即ち約 2μm であり、仮りにホルダがステーシ17 上にローディングされて描画されている間にステーシ17からの伝熱によって 0.5 ℃だけ温度が変化したとすると、ホルダの一辺が約 2μm の寸法変 化を生じるととになり、これは描画にとって数命 的な観意となる。

#### (発明の目的)

本発明はこのよりな欠点を除去したものでその目的は、チャンパ内を真空にすることなどによって生ずるホルダの温度降下などの温度変化をローディング装置内で修正して所定温度に保持しもってステージにローディングしたときの温度変化をなくすことにより、精度の高い描画や測定などの処理を可能にしたローディング装置およびローディング方法を提供することにある。

#### (発明の要点)

本発明は、真空の処理室に通ずる密閉可能なチャンパと、被処置材を載置すべくチャンパ内に設けられたマガジンと、マガジンに載懺されている被処理材に接触可能にチャンパに設けられると共に温度制御される温度調整部材とを有するローディング装置をよびこのローディング装置によるローディング方法。(これ)。

### (発明の実施例)

- 7 -

よりに前記マガジン34と並列に、第6図に示したマガジン23と同じマガジン23が設けてあり、ローダ38、第6図に示したものと同じ昇降機構24ならびに前記昇降機構35によりマガジン23とマガジン34との間でホルダ18Eを部はよりになっている。チャンで通路40を部を構成さるに置温制御された水東いは空気等のになる。なかる。なかる。なりになっている。なかののでである。というないのである。なかののである。というないのではなっている。なかる。

次に前述した実施例の動作を説明する。第6図に示したように、マガジン23に収納された4箇のホルダ(18A,18C,18B)(1つ抜けているのは第1図のホルダ18E)を参照】は1箇づつマガジン34にローダ38と昇降機構24をよび35により移され、次いでステージ17にローディングされて描画された後、マガジン34から再びマガジン23に戻され4箇のホルダが全て描画終了すると新しいホルダに交換する。との交

以下本発明の一実施例を示した第1 図をよび第 2 図について説明する。電子ビーム描画装置 1 1 は従来例である第6図の場合と同一であるから説 明を省略する。ローディング装置31は密閉可能 太空間 3 2 を有するチャンパ 3 3 がパルブ 2 2 を 介してハウジング13に接続され、チャンパ33 内のマガジン34は昇降機構35にロッド36を 介して接続されている。マガジン34には上下2 箇の被処置材であるホルダ(第1図では下側のホ ルダ18Eのみ示す)が載置可能になっており、 マガジン34を下降させたとき上方のホルダ戦置 面はハウジング13内のステージ17の上面に一 致し、マガジン34を上昇させると下側のホルダ 載置面がステージ17の上面と一致するようにな されており、ホルダ18mはローダ37と昇降機 構35とによりステージ17にローディングされ かつアンローディングされる。またマガジン 3 4 は底板はなく下側のホルダ18 E は顧3 4 A によ り支持されている。

また、前記チャンパ33内には、第2図に示す

- 8 -

換は先づパルプ22を閉じ、チャンパ33の空間 3 2 に不図示のリークパルプを崩いてガスをリー クさせ空間32を大気圧にした後、扉42を開い てマガシン23内のホルダを交換する。このとき、 新しいホルダは予じめ所定温度になされている。 次いでリークパルブと扉42を閉じた後、マガジ ン 2 3内の新しいホルダ1 箇をマガジン3 4 の下 側に符号18Eで示すように移し、とのホルダ 18 E をマガジン 3 4 により温度調整部材 3 9 に 接触、好ましくは適宜な圧力をもって押圧する。 ととて不図示の真空ポンプによりチャンパ33の 空間32を真空にすると、従来例で述べたように、 断熱膨脹による温度降下が生するが、ホルダ18 E は温度調整部材39に押圧され、かつ同部材 3 9 は硫体通路 4 0 を流れる流体により所定温度 に保持されているため、ホルダ18Eは何部材 39から熱を受けて短時間で所定温度になる。

所定温度になったホルダ18 E はパルプ22を 開いた後ステージ17上にローディングされて描 画される。 描画中に空となったマガジン34の下 個にはマガシン 2 3 から次のホルダ ( 例えば第 6 図に示されているホルダ 1 8 C ) が移載され、ホルダ 1 8 E が描画されている間にホルダ 1 8 C が温度調整部材 3 9 により所定温度になされる。描画の終了したホルダ 1 8 E はマガジン 3 4 の上側にアンローディングされた後マガジン 2 3 に戻され、次のホルダ 1 8 C がステージ 1 7 上にローディングされる。以下この動作を繰り返す。

なお前述の説明ではマガシン23からマガシン34へのホルダ18Eなどの移載をチャンパ33の真空引の前に行ったが、これは真空引を行っているときでもよい。また本実施例は電子ビーム活画装置を対象にしたが、このほか電子ビームによる寸法測定装置等の真空の処理室に所定温度の被処理材をローディングする装置の金でに適用可能であることはいりまでもない。さらに下側のホルダ18Eは底板39に押圧することが好ましいが必ずしも押圧する必要はなく載置するのみでもよい。

さらにまた流体通路40を有する温度調整部材

-11-

ダ18 E が 所定温度になったときステージ 17 に ローディング するようにしたり、またこの 測定し た選度により流体通路 4 0 を流れる流体の 温度制 御をしてより短時間に 所定温度に できるようにし たりしてもよいし、流体通路 4 0 に流体を供給す る供給源の 温度を 温度計 6 1 とは異なる他の 温度 計により制 御するようにしてもよい。

3 9 はチャンパ 3 3 の底部に設けす、チャンパ 3 3 の天井に設けてもよい等、その設置場所は適宜に定め得る。 たお、天井に設けた場合には、昇降機構 3 5 はチャンパ 3 3 の下面に取付けかつマガシン 3 4 の下面にロット 3 6 が接続される。

-12-

第4図も本発明の他の実施例を示したもので、

この例では熱電対等の温度計 6 1 を温度調整部材 5 1 に取付けホルダ 1 8 E の温度を測定し、ホル

を閉じる。そしてマガジン23のホルダを交換した後パルプ71を閉じた状態で第1のチャンパ73内を実空にする。真空になった後パルプ71を開いてマガジン23とマガジン34との間でホルダの移送を行うが、これらは第1実施例と同じ故説明を省略する。このようにすることにより第1実施例では真空引のとき温度調整部材39が冷却されてしまうが、本実施例では眩温度調整部材39が冷却されてしまうが、本実施例では眩温度調整部材39が冷力を

## (発明の効果)

本発明のローディング装置は以上説明したように、ローディングのための密閉可能なチャンパ内の他のでははチャンパを真空にする際、チャンパ内のガスの断熱影照により温度降下を生するが、被処理材はチャンパ内に設置された温度調整部材に接して温度をコントロールされるため短時間で所定温度にすることができ、すため前に温度降下などの温度変化に基づくする場響を発生を押えて高精度な処理ができ、また

被処理材が所定温度になるまでの符ち時間を長くする必要もなく、さらに温度調整部材は固定ないしは比較的わずかに移動するだけでよいため、構造が簡単であると同時に十分な温度制御能力を容易に付与することができるなどの効果が得られる。

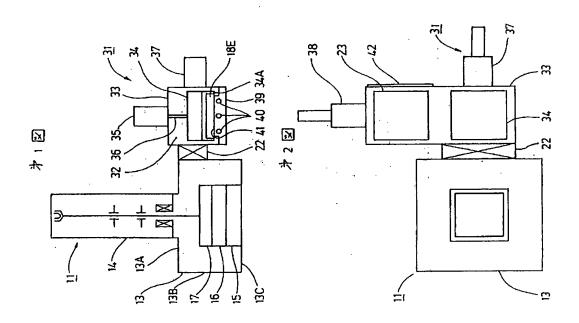
# 4. 図面の簡単な説明

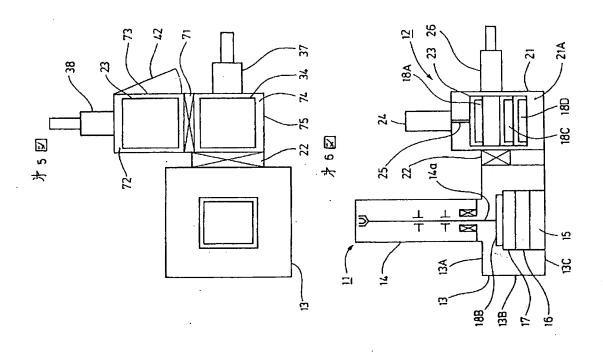
第1図および第2図は本発明の一実施例を示し 第1図は断前図、第2図は平面図、第3図および 第4図は底板等のそれぞれ異なる顔様における他 の実施例の断面図、第5図は本発明のさらに他の 実施例における平面断面図、第6図は従来例の断 面図である。

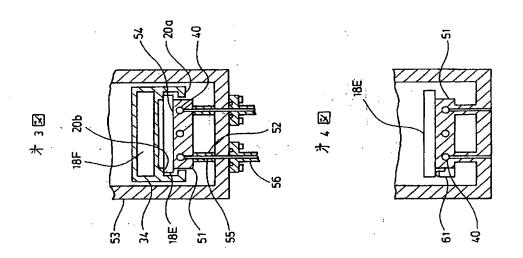
3 3 … チャンパ、3 4 … マガジン、3 9 , 5 1 … 温度調整部材、6 1 … 温度計、7 3 … 第 1 のチャンパ、7 5 … 第 2 のチャンパ。

## 出願人 東芝機械株式会社

- 1 5 <del>-</del>







一般國際軍事仍然以下上不為公司的司官司 人名阿勒克斯 不不